

**H. Boersch:** *Beugungsversuche mit sehr feinen Elektronenstrahlen. Fresnelsche Elektronenbeugung.*

Um die Beugungserscheinungen von Elektronenstrahlen an sehr kleinen Objekten zu untersuchen, ist es notwendig, sehr feine Elektronenstrahlen herzustellen. Während bei den üblichen Elektronenbeugungsgeräten der Elektronenstrahl im Objekt einen Durchmesser von etwa 0,1 mm besitzt, ist es durch Verwendung von Blenden der Firma C. Zeiss von 5  $\mu$  und 10  $\mu$  Dmr., die sehr genau rund und sehr glatt sind, gelungen, wesentlich feinere Elektronenstrahlen als bisher auszubilden. Der dabei unvermeidliche Intensitätsverlust konnte durch Verwendung einer Haarnadelkathode mit *Wehnelt*-Zylinder ausgeglichen werden; sie hat eine sehr kleine, aber intensiv emittierende Fläche bei starker Richtwirkung. Die Belichtungszeiten bleiben dadurch in der Größenordnung einiger Sekunden. Mit diesen feinen Elektronenstrahlen gewinnt man nun Einblick in die Statistik der *Debye-Scherrer*-Ringe. Diese sind infolge der Verkleinerung des streuenden Objekts nicht mehr homogen geschwärzt, sondern in einzelne Reflexe aufgespalten, sogar Einkristallaufnahmen von nur 5  $\mu$  großen Kristallen kann man erhalten. Verlagerungen der Reflexe infolge Brechung oder innerer Spannungen werden durch das hohe Auflösungsvermögen erkennbar. Besonders interessant sind die Beobachtungsergebnisse an einer Goldfolie. Hier ergeben sich mit der 5  $\mu$ -Blende sehr wenig ausgedehnte Segmente auf den *Debye-Scherrer*-Ringen. Diese bestehen aus einer Überlagerung von Punktdiagrammen von Einkristallen. Die Goldfolie besteht also aus kleinen Einkristallen, deren (100)-Ebene senkrecht zur Folienoberfläche liegt und die wenig gegeneinander gedreht sind; diese Drehwinkel sind um so kleiner, je näher aneinander die betreffenden Einkristalle liegen. Bemerkenswert ist auch die Struktur des Primärstrahls (vierzählige Symmetrie) bei der Beugung an der Goldfolie, die wohl durch Kristallformasymmetrien bzw. Kristallanordnungen gitterähnlicher Natur verursacht ist. Im Gegensatz zur Goldfolie sind benachbarte Einkristalle einer  $\text{NH}_4\text{Cl}$ -Schicht auf Zaponfolie regellos gegeneinander orientiert, was aus der statistischen Verteilung der Interferenzpunkte in den *Debye-Scherrer*-Ringen hervorgeht. Um den Ursprungsort der Beugungsdiagramme auf dem Objekt festzustellen, kann man einfach so vorgehen, daß man die Streuung am Rand der 5- $\mu$ -Blende ausnützt, die dem Beugungsbild des Gegenstandes sein eigenes Schattenbild überlagert<sup>1)</sup>.

Neben den *Fraunhofer*schen Beugungserscheinungen treten in der Lichtoptik bei Schattenversuchen auch noch die *Fresnel*schen Beugungserscheinungen auf. In der Elektronenoptik gelang bisher nur die Beobachtung der *Fraunhofer*schen Beugungserscheinungen (Elektroneninterferenzen, *Debye-Scherrer*-Ringe). Um auch die *Fresnel*schen Beugungserscheinungen beobachten zu können, ist wegen der kleinen Wellenlänge der Elektronen eine sehr kleine Elektronenquelle erforderlich. Eine solche (140 Å Dmr.) ließ sich durch verkleinerte Abbildung eines kleinen Elektronen aussendenden Querschnitts mit Hilfe elektrostatischer Elektronenlinsen herstellen<sup>2)</sup>. Damit konnte die *Fresnel*sche Elektronenbeugung an einer Kante aufgenommen werden<sup>3)</sup>. Etwa 4—5 Beugungsstreifen konnten getrennt werden. Ihre Abstände sind in voller Übereinstimmung mit den aus der Lichtoptik her bekannten Formeln, wenn für die Wellenlänge die *de Broglie*-Wellenlänge des Elektrons eingesetzt wird. Die Bedeutung dieser Beobachtung liegt vor allem darin, daß hier zum ersten Male die Wellennatur des Elektrons durch Beugung an makroskopischen Gebilden und nicht wie bisher an einzelnen im Gitter angeordneten Atomen festgestellt wurde. Die *Fresnel*sche Elektronenbeugung spielt bei Beobachtungen mit dem Elektronenschattenmikroskop<sup>4)</sup> eine Rolle; sie täuscht z. B. eine Doppelwandigkeit der Geißeln von Bakterien vor.

## Anorganisch-chemisches Institut der T. H. Berlin

Colloquium am Dienstag, dem 17. Juli 1941.

**F. Rogowski:** *Strukturbestimmung von Molekülen im Gaszustand durch Elektroneninterferenzen.*

Die Analyse der durch Elektronenbeugung an Nitromethan erhaltenen Streubilder hatte ein ebenes Molekülmodell ergeben<sup>5)</sup>. Zur Erweiterung dieser Angaben wird ein kleineres Maximum, das in den sonst gut mit dem experimentellen Streubild übereinstimmenden Streukurven auftritt, näher untersucht. Sehr eingehende Rechnungen zeigen, daß es nicht durch Kernverschiebungen, wie sie etwa durch Tautomerie oder Mesomerie hervorgerufen sein könnten, gedeutet werden kann; ebenso wenig kann eine nicht ebene Anordnung der Substituenten um das Stickstoffatom oder auch eine Mischung der oben angegebenen Form mit einer der übrigen vorliegen. Das Maximum wird daher als reell anzusehen, aber im Versuch wegen des stark abfallenden Untergrundes nicht wahrnehmbar sein. Bei Methylnitrit konnte das früher aufgestellte Modell durch weitere Rechnungen erneut bestätigt werden. In der großen Reihe der anzuschließenden Modelle befinden sich auch dasjenige mit einer

gestreckten ONO-Gruppe, die *trans*-Form (bei gewinkelter ONO-Gruppe), die Form mit freier Drehbarkeit um die mittlere ON-Verbindungsline und eine wasserstoffsuperoxydähnliche Form<sup>6)</sup>. Die Interpretation der Aufnahmen am Methylnitrat ist wegen der viel größeren Anzahl der bei den Modellberechnungen zu berücksichtigenden Parameter schwieriger. Trotzdem gelingt es, auch hier eine Reihe von Modellen auszuschließen und die Struktur folgendermaßen zu bestimmen. Im  $\text{CH}_3\text{ONO}_2$  bildet die Gruppe  $\text{ONO}_2$  eine stumpfe ungleichseitige Pyramide mit den Kanten  $\text{ON} = 1,37 \pm 0,04$ ,  $\text{NO}' = 1,22 \pm 0,04$  Å und den Winkeln  $\text{O}'\text{NO}' = 1,31 \pm 5^\circ$  und  $\text{ONO}' = 109^\circ 28'$ . Die Pyramide steht, ähnlich wie im Methylnitrit die  $\text{ONO}'$ -Gruppe, in *cis*-Stellung zu der Linie C—O, die die Länge  $1,44 \pm 0,03$  Å besitzt und mit der Linie ON den Tetraederwinkel einschließt.

## Physikalische Gesellschaft zu Berlin und Deutsche Gesellschaft für technische Physik

Sitzung am Mittwoch, dem 2. Juli 1941,

im I. Physikalischen Institut der Universität Berlin.

**J. Picht:** *Bild- und Ablenkfehler, die bei elektrischer Ablenkung (konstanter bzw. variabler Ablenkspannung) von Elektronenstrahlbündeln auftreten können.* (Nach gemeinsam mit Herrn Himpan durchgeführten Untersuchungen)<sup>10)</sup>.

Die Theorie der rotationssymmetrischen elektrostatischen und magnetischen Linsen und Linsensysteme ist schon weitgehend ausgebaut. Weniger Aufmerksamkeit haben bis jetzt die elektronenoptischen Ablenkensysteme, die den Prismen der Lichtoptik entsprechen, gefunden. Die bei solchen Systemen auftretenden Bildfehler werden in den Arbeiten von *Picht* u. *Himpan* bis zur dritten Ordnung einschließlich untersucht und eingehend besprochen; dabei ist, entsprechend den praktischen Bedürfnissen, nicht vorausgesetzt, daß die Ablenkungen klein sind. Die folgenden beiden Probleme sind zu unterscheiden. 1. Ein elektronenoptisch erzeugtes Bild wird durch ein elektrisch geladenes Plattenpaar mit konstanter Spannung (statische Ablenkanordnung) um einen festen Winkel abgelenkt. Die dabei auftretenden Bildfehler sind von Bedeutung für die theoretische Behandlung der Vorgänge in bestimmten Bildzerlegerröhren, für gewisse Fragen der Massenspektrographie, für Mehrfachoskillographen usw. 2. Der Aufbau eines Fernschbildes geschieht durch einen bildabtastenden bzw. einen bildschreibenden Elektronenstrahl. Dieser wird durch zwei gekreuzte Ablenkensysteme mit veränderlicher Spannung (dynamische Ablenkanordnung) gesteuert; sie können sich an derselben Stelle befinden oder hintereinander angeordnet sein. Die Ablenkfehler dieser Anordnung beeinflussen die Güte des Fernschbildes. Eine Reihe von Abbildungen zeigt die Wirkung der einzelnen Bildfehler (Ablenkfehler, Öffnungsfehler, Verzeichnungsfehler, Verformungsfehler, Astigmatismus, Bildfeldwölbung usw.).

<sup>9)</sup> Im Wasserstoffperoxyd liegen nach *Raman*-Untersuchungen *Fehérs* (Ber. dtsch. chem. Ges. **72**, 1778 u. 1789 [1939]) die OH-Verbindungslinien in zwei aufeinander senkrecht stehenden Ebenen und bilden damit einen Übergang zwischen der *cis*- und der *trans*-Stellung.

<sup>10)</sup> *J. Picht* u. *J. Himpan*, Ann. Physik (5) **39**, 409, 436, 478 [1941].

## NEUE BÜCHER

**Lehrbuch der Elektrizität und des Magnetismus.** Eine Experimentalphysik des Weltäthers für Physiker, Chemiker, Elektrotechniker. Von G. Mie. 2. vollst. umgearb. Aufl. 638 S., 318 Abb. F. Enke, Stuttgart 1941. Pr. geh. RM. 46,—, geb. RM. 49,—.

In der vorliegenden 2. Auflage des originellen Lehrbuches von G. Mie sind die Erscheinungen, die man auf dem Gebiet der Elektrizität und des Magnetismus kennt, mit einer gewissen Ausführlichkeit behandelt. Das Buch zeichnet sich durch besondere Sorgfalt gerade in begrifflichen Dingen aus. Auch Erscheinungen, die sonst wegen seltener Anwendungen wenig beachtet werden, sind in ihrer Bedeutung für die Erkenntnis wichtiger Zusammenhänge in aller Kürze sehr gut ausgewertet. Das Buch kann als Nachschlagewerk, vor allem auch für grundsätzliche Fragen dienen. Die beiden einführenden Kapitel über Vektorrechnung und über Energieformen sind ein Beispiel für die begrifflich klare und dabei vor allem auf der Anschauung aufbauende Art der Behandlung. Der außerhalb der Thermodynamik oft zu flüchtig übergangene Unterschied zwischen arbeitsfähiger (freier) und wärmefähiger Energie ist im ganzen Verlauf des Buches mit großer Präzision verfolgt. In den Schlusskapiteln ist auch das Raum-Zeit-Kontinuum und der Einfluß der Quantenphysik besprochen.

Die Darstellung geht stets besonders auf die Voraussetzungen und die Ergebnisse ein, einfachere Ableitungen sind wiedergegeben. Der Aufbau auf dem Volt-Ampere-System erleichtert wesentlich die begriffliche Klarheit.

Die Ausstattung des Buches ist gut. Gelegentlich möchte man noch einige Abbildungen mehr wünschen. An manchen Stellen würde das Verständnis erleichtert durch Eintragen von Bezeichnungen in die Abbildungen, die überhaupt spärlich beschriftet sind.

R. Fleischmann. [BB. 51.]

<sup>1)</sup> *H. Boersch*, Z. Physik **118**, 469 [1940].

<sup>2)</sup> *H. Boersch*, Z. techn. Physik **20**, 346 [1939].

<sup>3)</sup> *H. Boersch*, Naturwiss. **28**, 709, 711 [1940].

<sup>4)</sup> *H. Boersch*, ebenda **27**, 418 [1939].

<sup>5)</sup> siehe diese Ztschr. **53**, 510 [1940], hier auch die Abstandswerte von Methylnitrit und Nitromethan.